Centro Interuniversitario di Struttura della Materia - MPI Gruppo Nazionale di Struttura della Materia - CNR

SETTORE SEMICONDUTTORI

CONVEGNO SCIENTIFICO ANNUALE

Pavia, 15-17 febbraio 1988

COMITATO ORGANIZZATORE

Università di Trieste, Coordinatore A. Baldereschi Università di Trieste, Segretario S. Baroni

Università di Pavia A. Borghesi Università di Catania U. Campisano Università di Padova C. Canali

Università La Sapienza, Roma M. Capizzi Elettronica S.p.A., Roma G. Gasparrini Università di Parma C. Ghezzi Università di Cagliari G. Mula Università di Modena

L. Reggiani Università di Bari J. Vasanelli

COMITATO DI PROGRAMMA

Università di Trieste A. Baldereschi Epitassie avanzate e dispositivi

Università di Padova C. Canali Progetti nazionali ed europei

Politecnico di Milano S. Cova Epitassie avanzate e dispositivi

Università La Sapienza, Roma F. Evangelisti Semicondultori amorfi

Università di Modena G. Ottaviani

Superfici ed interfacce Università di Parma C. Paorici Semiconduttori "bulk"

Università di Catania E. Rimini Progetti nazionale ed europei

· Il convegno si terrà presso l'Università degli Studi di Pavia, Palazzo Centrale, Aula Foscoliana, Strada Nuova 65.

· Non è previsto un servizio di prenotazione alberghiera. Gli interessati dovranno dunque provvedere personalmente.

Mercoledì 17 Febbraio 1988

Epitassie avanzate e dispositivi - II

Coordinatori: A. Baldereschi (Università di Trieste) e S. Cova (Politecnico di Milano)

- 9.00 C. GHEZZI, A. PARISINI, L. TARRICONE, J.L. STAELI e D. MARTIN (Università di Parma e Politecnico di Losanna, Svizzera): Caratterizzazione di buche quantiche GaAs/GaAlAs mediante misure ottiche e di fototrasporto.
- 9.30 A. CHIARI, M. COLOCCI, F. FERMI, R. QUERZOLI, A. VINATTIERI e L. AN-GELONI (Università di Firenze e Università di Parma): Fotoluminescenza risolta in tempo di strutture a buche quantiche GaAs/GaAlAs.
- 10.00 S. BARONI e R. RESTA (Università di Trieste e SISSA, Trieste): Discontinuità di banda in eterostrutture GaAs/AlAs.
- 10.30 E. GOMBIA, A. BOSACCHI, M. CAPIZZI, C. COLUZZA, C. GHEZZI, R. MOSCA e L. VANZETTI (MASPEC-CNR, Parma; Università La Sapienza, Roma; Università di Parma): Effetti di idrogenazione su livelli profondi e shallow in strati epitassiali di GaAs ottenuti per MBE.

11.00 INTERVALLO

- 11.15 H. VON KANEL (Laboratorium für Festkörperphysik, ETH, Zurigo, Svizzera): Heterojunctions and superlattices grown by Si-MBE.
- 12.00 A. LACAITA, G. RIPAMONTI e S. COVA (CEQSE-CNR, Politecnico di Milano):

 Dispositivi a valanga in Si per misure di transitori da livelli profondi con risoluzione
 al nanosecondo.
- 12.30 S. BERNARDI (CSELT, Torino): Crescita LPE di HgCdTe su CdTe.

Superfici ed interfacce Coordinatore: G. Ottaviani (Università di Modena)

- 15.00 S. NANNARONE (Università La Sapienza, Roma): Superficie di semiconduttori e tecniche di analisi.
- 15.45 S. OSSICINI (Università di Modena) Proprietà elettroniche di materiali semiconduttori in contatto con metalli.

16.15 INTERVALLO

- 16.30 A. RIZZI Analisi mediante EELS di superfici di Si coperte da metalli.
- 17.00 G. QUEIROLO (SGS-Thomson Microelettronica, Agrate) Interfaccia ossido/polisilicio.
- 17.30 S. SELCI (Università Tor Vergata, Roma): Studio di superfici di semiconduttori con microscopia ad effetto tunnel.